

(11)Publication number:

63-298128

(43)Date of publication of application: 05.12.1988

(51)Int.CI.

G01L 9/04

(21)Application number: 62-134436

(71)Applicant: COPAL ELECTRON CO LTD

(22)Date of filing:

29.05.1987

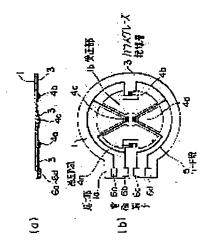
(72)Inventor: MAEDA HITOSHI

(54) PRESSURE SENSOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a highly accurate, highly stable pressure sensor, by forming a pressure sensitive resistor by thick-film printing and baking technologies, and forming a lead wire and electrode terminals also by the thick-film printing and baking technologies.

CONSTITUTION: A metallic diaphragm 1 is formed in a thin circular plate shape, which has an extending part 1a that comprises noncorrosive metal and extends leftward. An inorganic glass grazed insulating layer 3 is partially formed along a current conducting part at the lower surface of the diaphragm 1. Four pressure sensitive resistors 4aW4d are formed on the insulating layer 3 by thick-film printing and baking technologies. A lead wire 5 is formed on the insulating layer 3 by the thick film-printing and baking technologies. electrode terminals 6aW6d are formed on the insulating layer 3 by the thick-film printing and baking technologies. Then, difference in strains of the resistors 4aW4d when pressure is applied can be suppressed to the minimum value. In this way, a highly accurate, highly stable pressure sensor is obtained.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭63-298128

Solnt Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)12月5日

G 01 L 9/04

101

7507-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

49発明の名称

圧力センサ

②特 顧 昭62-134436

愛出 願 昭62(1987) 5月29日

份発明者 前田

均 埼子

埼玉県入間市新久下新田110-1 コバル電子株式会社入

間事業所内

⑪出 願 人 コパル電子株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目17番1号

四代 理 人 弁理士 河原 純一

明 知 書

1. 発明の名称

圧力センサー

- 2. 特許請求の顧問
 - (1) 金属薄板でなる金属ダイアフラムと、

この金属ダイアフラムの通電部に沿って部分的 に設けられた無機質絶縁層と、

: この無機質結縁層上に厚限印刷・焼成技術により形成された感圧抵抗と、

前記無機質絡縁層上に厚膜印刷・焼成技術により形成され前記感圧抵抗をブリッジ回路を構成するように接続するリード線と、

を有することを特徴とする圧力センサ。

② 前記無機質絶縁用が、ガラスグレーズ絶縁 層でなることを特徴とする特許請求の範囲第1項 記載の圧力センサ。

(3) 前記無機質絶縁層が、セラミック絶縁層でなることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の圧力センサ。

(4) 前記ブリッジ回路が、フルブリッジ回路で

なることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の圧力センサ。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は圧力センサに関し、特にダイアフラム 上に感圧抵抗を配置してなる圧力センサに関する。

(従来の技術)

従来、金属ダイアフラム上に歪ゲージを接着し、 この歪ゲージを感圧抵抗として用いた圧力センサ が多く使用されている。

近年、金属ダイアフラム上に絶縁層を介して薄 関抵抗などの皮膜抵抗素子を形成し、この皮膜抵 抗素子を感圧抵抗として用いた圧力センサが実用 化されている。

また、シリコン基板の一部にダイアフラムを形成しシリコンの拡散抵抗を感圧抵抗として用いた 圧力センサや、セラミック環板でなるダイアフラム上に形成された厚膜抵抗を感圧抵抗として用いた圧力センサも実用化されている。

一方、円形ダイアフラム上の応力分布はダイア

フラムの中心部と周辺部とでは応力が反転することが広く知られており、この性質を利用して円形ダイアフラム上に感圧抵抗を1個配置した圧力センサ、2個配置してハーフブリッジ回路を形成するようにした圧力センサなどが実用化されており、圧力-電圧変換感度の向上に役立っている。

[発明が解決しようとする問題点]

上述した従来の圧力センサは、金属ダイアフラム上に歪ゲージなどを接着した構造の圧力センサ においては、生産性が悪く、低価格のものを大量 生産することは困難であるという問題点があった。

また、金属ダイアフラムの裏面上に設けられた 能縁層上に皮膜低抗素子を形成して感圧抵抗とし て用いた圧力センサについては、積層された金属 と絶縁層との異種材料の物理的特性の相違のため に不要な残留応力が発生し、高額度および高安定 度の圧力センサを歩留り良く生産することは困難 であるという問題点があった。

3

(作用)

本発明の圧力センサでは、金属ダイアフラム上に遺電部に沿って部分的に形成された無機質絶縁層が、金属ダイアフラム上に厚限印刷・焼成技術により感圧抵抗およびリード線を形成することを可能とするとともに、金属ダイアフラムとの物理的特性の相違により生じる不要な残留応力や圧力印加時の感圧抵抗の歪の相違を最小限に抑えて高特度および高安定度の圧力センサの製造を可能とする。

(実施例)

次に、本発明について図面を参照して詳細に説明する。

第1図(の〜のは、本発明の一実施例に係る圧力 センサを示す上面図、関面図および下面図である。 本実施例の圧力センサは、円形薄板状の金属ダイ アフラム1と、金属ダイアフラム1の下面に接着 固定された金属台座2とから、その主要部が構成 されている。

金属ダイアフラム1は、第2図(4)および(4)に示

さらに、シリコンやセラミックをダイアフラム として用いた圧力センサにおいては、ダイアフラム自身が跳性であるなどの問題点があった。

本発明の目的は、上述の点に鑑み、金属ダイアフラム上の通電部に沿って無機質組縁層を部分的に設けて金属と独縁層との物理的特性の相違による問題点を観和するとともに、無機質地縁層上に厚膜印刷・焼成技術により感圧抵抗およびリード線をブリッジ回路を構成するように形成して構造上高精度および高安定度で製造が容易である圧力センサを提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の圧力センサは、金属薄板でなる金属ダイアフラムと、この金属ダイアフラムの通電部に沿って部分的に設けられた無機質絶縁層と、この無機質絶縁層上に厚膜印刷・焼成技術により形成され、前記無機質絶縁層上に厚膜印刷・焼成技術により形成され前記感圧抵抗をブリッジ回路を構成するように接続するリード線とを有することを特徴とする。

4

すように、例えばステンレス等の非際食性の金属 で左方に延出する延出部1aを有する円形薄板状 に形成されており、下面の遺電部に沿って部分的 に形成された無機質のガラスグレーズ施録音3と、 このガラスグレーズ絶縁層3上に厚膜印刷・焼成 技術により形成された4つの感圧抵抗4a~4d と、ガラスグレーズ絶縁層3上に厚膜印刷・焼成 技術により形成されたリード線5と、ガラスグレ - ズ絶縁 B3上に厚膜印刷・焼成技術により形成 された電極端子6a~6dとが散けられている。 ·ガラスグレーズ絶縁勝3は、金属ダイアフラム 1 を形成する金属材料と熱膨張係数が近似したガ ラスを、液体浸漬。粉体付着。スクリーン印刷な どにより金属ダイアフラム1の下面に付着させた 後に、例えば 900で以上の高温で焼成することに より形成される。なお、ガラスグレーズ絶縁間3 は、後に行われる感圧抵抗4a~4d.リード線 5 および食種鏡子6 a ~ 6 d の焼成時の温度(600 ~ 900で)に耐えるだけの耐熱性が要求される。 ガラスグレーズ乾緑層3は、金属ダイアフラム1

の下面の感圧抵抗 4 a ~ 4 d 、リード線 5 および 電極端子 6 a ~ 6 d が設けられる過電部の必要最 小限の部分にのみ形成されている。 したがって、 金属ダイアフラム 1 の受圧部 1 b の残留応力はき わめて少なくなっており、また受圧部 1 b の湾曲 特性は金属薄板単体の場合にきわめて近似するようになっている。

窓圧抵抗 4 a ~ 4 d は、例えば酸化ルテニューム系の材料をガラスグレーズ絶縁層 3 上にスクリーン印刷して 600~ 900℃の温度で焼成することにより形成される。窓圧抵抗 4 a および 4 b は金属台座 2 の中心孔 2 a に露呈する金属ダイアフラム 1 の受圧部 1 b の周辺部寄りの左右位置に配置されており、 窓圧抵抗 4 c および 4 d は金属ダイアフラム 1 の受圧部 1 b の中心部寄りの上下位置に配置されている。

電極端子 6 a ~ 6 d は、例えば銀、銀ーパラジュウム系等の材料をガラスグレーズ絶経層 3 上にスクリーン印刷して 600~ 900 c の温度で焼成することにより、金属ダイアフラム 1 の延出部 1 a

7

ダイアフラム1と同一の金属材料によりリング状に形成されており、さらに金属ダイアフラム1との接着面となる上面上にはガラスグレーズ絶縁層7が形成されている。このガラスグレーズ絶縁層7は、金属ダイアフラム1を金属台座2に接着固定したときに金属台座2と金属ダイアフラム1およびその下面に設けられたリード線5との間の絶縁を確保するために設けられている。

金属ダイアフラム 1 は、下面の周辺部を金属合
座 2 の上端面に低融点ガラスなどを用いて 400~
600 での温度に加熱することにより気密的ないし
水密的に接着されていて、金属台座 2 の中心孔 2
a 内において圧力 P に応じて受圧部 1 b を湾曲変
形させることができるようになっている。

次に、このように構成された本実施例の圧力センサの動作について説明する。

いま、金属ダイアフラム1の上面に圧力Pが加えられたとすると、金属ダイアフラム1の受圧部 1 b は金属台座2の中心孔2 a に覆み込むように に並置されるように形成されている。

リード線 5 は、例えば銀、銀ーパラジュウム系等の材料をガラスグレーズ絶縁層 3 上にスクリーン印刷して 600~ 900 での温度で焼成することにより、感圧抵抗 4 a ~ 4 d および電極端子 6 a ~ 6 d をフルブリッジ接続するように形成されている。なお、リード線 5 は、金属ダイアフラム 1 の受圧部 1 b には必要最小限しか露呈しないように、主として金属ダイアフラム 1 の周辺部に沿って形成されている。

第4図は、感圧抵抗4a~4d.リード線5および電極端子6a~6dにより構成されるフルブリッジ回路の回路図を示している。このアルブリッジ回路では、電極端子6b.6d間に所定の直流電圧を印加すると、金属ダイアフラム1の受圧部1bに圧力P(第1図回参照)が印加されていない平衡状態では、電極端子6a.6c間の出力電圧Eがほぼ零となるように設定されている。

一方、金属台座2は、温度変化によって金属ダ イアフラム1との間に応力が生じないように金属

8

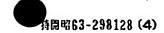
活曲変形し、感圧抵抗 4 a および 4 b には圧縮応力が、感圧抵抗 4 c および 4 d には引張り応力がそれぞれ加わる。したがって、引張り応力に対して抵抗値が増加する性質の感圧抵抗 4 a ~ 4 d 、例えば酸化ルテニューム系の材料で形成された感圧抵抗 4 a ~ 4 d を使用した場合には、感圧抵抗 4 c を抵抗 4 a および 4 b の抵抗値は減少し、感圧抵抗 4 c および 4 d の抵抗値は増加する。このため、金属ダイアフラム 1 の受圧部 1 b ~ の圧力 P の加圧による金属ダイアフラム 1 の下面に形成されたフルブリッジ回路の出力電圧 B の変化 4 B は、

A E ec F

となり、この変化ABを測定することにより圧力 Pの大きさを測定することができる。

なお、上記実施例では、ガラスグレーズ絶縁層 3 および 7 を使用するようにしたが、これらの地 縁層は他の無機質絶縁層でもよく、例えばアルミ ナなどのセラミックを主成分とする無機材料を燃 布・焼成して形成するようにしてもよい。

また、金属ダイアフラム1上に形成するブリッ



ジ回路をフルブリッジ回路としたが、ハーフブリッジ回路であってもよい。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、厚膜印刷・焼成技術により感圧抵抗を形成するとともに リード線および電極端子も厚膜印刷・焼成技術に より形成するようにしたので、生産性が良いとい う効果がある。

また、金属ダイアフラム上に無機質絶縁層を通 電部に沿って部分的に設けたので、受圧部の物理 的特性は金属材料のみからなるダイアフラムの物 理的特性に近似されることになり、ダイアフラム の設計が容易になるという効果がある。

さらに、金属ダイアフラム上の絶縁層の面積が 少なくてすみ、不要の残留応力が小さくなること により、高精度および高安定度の圧力センサが得 られるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)~はは本発明の一実施例に係る圧力センサを示す上面図、側面図および下面図、

第2図(4)および(4)は第1図中に示した金属ダイ アフラムの断面図および下面図、・

第3図(A)および(A)は第1図中に示した金属台座 の上面図および断面図、

第4図は第2図(A)および(A)に示した金属ダイアフラムの下面に形成されたフルブリッジ回路の回路図である。

図において、

1・・・・・金属ダイアフラム、

1a・・・・延出部、

1 b・・・・受圧部、

2・・・・・金属台座、

2 a・・・・中心孔、

3. 7…・・ガラスグレーズ絶縁層

(無機質絶縁層)、

4 a ~ 4 d · 感圧抵抗、

5・・・・リード線、

6 a ~ 6 d · 電極端子である。

特許出顧人 コパル電子株式会社 代理人 弁理士 何原 城 一

1 2

1 1

